PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-199541

(43)Date of publication of application: 19.07.1994

(51)Int.Cl.

C03C 10/00 C03C 3/066 C03C 3/093 C03C 14/00 C04B 35/10 C04B 35/16 C04B 35/18 C04B 35/48

(21)Application number : 05-000253

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

05.01.1993

(72)Inventor: OCHI HIROSHI

BABA YASUYUKI SEGAWA SHIGETOSHI FUKUNAGA YASUKAZU MAYAHARA YOSHIO WATANABE HIROMITSU SHINDO KAZUYOSHI

(54) GLASS-CERAMIC COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a glass-ceramic compsn. capable of being fired at ≤1,000° C and producing a ceramic substrate having a low coefft. of thermal expansion close to that of a silicon chip, a low dielectric constant of ≤ 7 well adaptable to high-speed operation and high deflective strength.

CONSTITUTION: This glass-ceramic compsn. consists of 40-80wt.% glass powder and 20-60wt.% ceramic powder and the glass powder has a compsn. consisting of, by weight, 20-50% SiO2, 10-40% Al2O3, 11-25% SrO, 6-20% MgO, 0.1-30% B2O3 and 0.1-30% ZnO.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-199541

(43)公開日 平成6年(1994)7月19日

| 3 |)/00 3/066 3/093 | 識別記号 | | 庁内整理番号 | FI | | 技術表示箇所 |
|----------|------------------------|------------|----|---------|------|--------------|---------------------------------|
| | | | Z | 8924-4G | 審査請求 | 未請求 | : 請求項の数 2(全 7 頁) 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | | 特顯平5-253 | | | (71) | 出願人 | 000005821 |
| (22)出願日 | | 平成5年(1993) | 1月 | 5日 | (74) | . F. 10000 1 | 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| | | | | | (71) | 出願人 | 日本電気硝子株式会社 |
| | | | | | (72) | 発明者 | |
| | | | | | | | 香川県高松市寿町 2丁目 2番10号 松下寿電子工業株式会社内 |
| | | | | | (72) | 発明者 | 馬場 康行 香川県高松市寿町 2丁目 2番10号 松下寿 |
| | | | | | (74) | 代理人 | 電子工業株式会社内 |
| | | | | | | _ • | 最終頁に続く |

(54)【発明の名称】 ガラスセラミックス組成物

(57)【要約】

【目的】 1000℃以下の温度で焼成することができ、かつシリコンチップの熱膨張係数に近い低い熱膨張係数を有し、かつ高速演算処理に十分に対応できる7以下の低誘電率を有すると共に、高い抗折強度を有するセラミックス基板を作製することのできるガラスセラミックス組成物を得る。

【構成】 重量百分率で、ガラス粉末 $40 \sim 80\%$ 、セラミックス粉末 $20 \sim 60\%$ からなり、該ガラス粉末が $SiO_220 \sim 50\%$ 、 $Al_2O_310 \sim 40\%$ 、 $SrO11 \sim 25\%$ 、 $MgO6 \sim 20\%$ 、 B_2O_30 . $1 \sim 30\%$ 、 $ZnO0.1 \sim 30\%$ の組成を有することを特徴としている。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重量百分率で、ガラス粉末40~80%、セラミックス粉末20~60%からなり、該ガラス粉末がSiO220~50%、Al2O、10~40%、SrO11~25%、MgO6~20%、B2O30.1~30%、ZnO0.1~30%の組成を有することを特徴とする、ガラスセラミックス組成物。

【請求項2】 セラミックス粉末が、アルミナ、ムライト、コージエライト、ジルコニア及びケイ酸ジルコニウムの群から選ばれる1種以上であることを特徴とする、請求項1に記載のガラスセラミックス組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、厚膜回路部品、IC、及びLSI等の高密度実装に好適なセラミックス多層基板を作製するのに用いることができるガラスセラミックス組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来より、セラミックス多層基板を構成する絶縁材料としては、強度、熱伝導性及び気密性に優れたアルミナセラミックスが主に用いられている。しかしながら、アルミナセラミックスは焼成温度が1500~1600℃と極めて高いため、内層導体の材料としては、Mo、W等の高融点の金属材料を使用しなければならず、これらの材料は導体抵抗が高いという欠点を有していた。従って、Au、Ag、Cu等の低い融点を有する金属を内層導体として用いることができるように、1000℃以下の低い温度で焼成することができるセラミックス材料が要望され検討されている。

【0003】またアルミナセラミックスは熱膨張係数が 70×10^{-7} / \mathbb{C} と高いため、熱膨張係数が 35×10^{-7} / \mathbb{C} であるシリコンチップを直接搭載することができないという問題もあった。

【0004】さらに、アルミナセラミックスは、誘電率 (ε) が約10と高いため、高速信号回路用の基板として適さないという問題もあった。すなわち、導体中を伝播する信号の速度は、その周囲を形成する材料の誘電率が高いほど遅れることが一般的に知られており、アルミナセラミックスは誘電率が高いため、演算処理の高速化 40の要求に応えることができない。

【0005】以上のような状況下において、近年、1000℃以下の低い温度で焼成することのできる低温焼成基板用の材料として、ガラス粉末とセラミックス粉末とを混合した材料が提案されている。例えば特開昭64~45743号、同64~51346号、特開平1~179741号、同1~252548号等には、ガラス粉末、セラミックス粉末、酸化剤、ニオブの酸化物等からなり、ガラス粉末がSiO。、Al。O。、アルカリ土類金属の酸化物等を所定の割合で含むようなガラスセラ

ミックス組成物が開示されている。これらのガラスセラミックス組成物は、機械的強度及び熱伝導率を大きくし、絶縁抵抗及び絶縁破壊電圧の向上、及び導体のはんだ濡れ性の向上等を目的として提案されているものであり、低温焼成が可能な材料であるが、シリコンチップを直接搭載できるような低い熱膨張係数を示すものではなく、また高速信号回路用基板に用いることができる程度の低い誘電率を有するものではなかった。

【0006】また、特開平1-132194号では、1000 C以下の低温で焼結することができ、低誘電率で、かつ高い強度を有するガラスセラミックス組成物が提案されているが、低誘電率を得ることを目的とするものの、得られているガラスセラミックス組成物焼結体の誘電率は $7.3\sim7.8$ の範囲であり、未だ不十分なものであった。また低熱膨張率の点においても、明細書中ガラスセラミックス組成物焼結体の熱膨張係数は 60×10^{-7} / Cの範囲が適当とされており、シリコンチップを直接搭載するには不適当であった。

20 【0007】本発明の目的は、このような従来の問題点を解消し、1000℃以下の低い温度で焼成することができるガラスセラミックス組成物であり、熱膨張係数がシリコンチップの熱膨張係数と近似しており、高速演算処理に十分対応することができるような7以下の低い誘電率を有し、かつ高い抗折強度を有するセラミックス多層基板を作製することが可能なガラスセラミックス組成物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明のガラスセラミックス組成物は、重量百分率で、ガラス粉末40~80%、セラミックス粉末20~60%からなり、該ガラス粉末がSiO220~50%、Al2'O310~40%、SrO11~25%、MgO6~20%、B2O30.1~30%の組成を有することを特徴としている。

【0009】本発明に用いられるセラミックス粉末としては、例えば、アルミナ、ムライト、コージエライト、ジルコニア及びケイ酸ジルコニウムの群から選ばれる1種以上を用いることができる。なお、本発明のガラスセラミックス組成物を用いて多層基板を製造するには、例えば以下の方法に従い製造することができる。

【0010】ガラス粉末とセラミックス粉末を所定の混合割合で秤取し、結合剤、可塑剤及び溶剤等と混合してスラリーを調製する。結合剤としては、例えばポリビニルブチラール樹脂、メタアクリル酸樹脂等を用いることができる。また可塑剤としては、例えばフタル酸ジブチルを用いることができ、溶剤としては、例えばトルエン、メチルエチルケトン等を用いることができる。

なり、ガラス粉末がSiO』、Al:O』、アルカリ土 【0011】このようにして得られたスラリーを、ポリ 類金属の酸化物等を所定の割合で含むようなガラスセラ 50 エステルフィルム上にドクターブレード法により塗布

し、厚み0.2mm程度のグリーンシートを製造する。 これを乾燥し、所定の大きさに切断した後、各グリーン シートに機械的加工によりスルーホールを形成し、導体 となる低抵抗金属材料をスルーホール及びグリーンシー ト表面に印刷し形成する。これらのグリーンシートを複 数枚積層し、熱圧着により一体化する。

【0012】このようにして得た積層グリーンシート を、毎分3℃の速度で昇温し、500℃の温度で30分 間保持し、グリーンシート中の有機物質を除去する。そ の後、毎分10℃の速度で800~1000℃まで昇温 10 し、10分~1時間保持して焼結させ、多層基板を得

[0013]

【作用】本発明のガラスセラミックス組成物は、ガラス 粉末組成中にSrO及びMgOを所定の割合で含有する ことを特徴としており、このようなSrO及びMgOの 含有により、焼成の際ガラス相よりストロンチウム長石 及びコージエライトを同時に析出させることができ、シ リコンチップを直接搭載可能な低い熱膨張係数、及び高 速演算処理に十分対応できる低い誘電率を実現すると共 20 に、高い抗折強度を有するセラミックス多層基板とする ことができる。

【0014】以下、本発明の数値限定の理由について説 明する。本発明のガラスセラミックス組成物は、40~ 80%のガラス粉末と20~60%のセラミックス粉末 とからなる。ガラス粉末の含有量が40%未満である と、即ちセラミックス粉末が60%を超えると、焼結体 が緻密化せず、基板強度が著しく低下する。またガラス 粉末の含有量が80%を超えると、即ちセラミックス粉 末が20%未満であると、結晶化後、ガラス成分が基板 表面から浮き出し、表面に印刷した導体との接着強度が 低下する。

【0015】また本発明のガラスセラミックス組成物に おいて、ガラス粉末組成中、SiO2は20~50%、 好ましくは、25~45%含まれる。SiО2 はガラス のネットワークフォーマーであり、本発明の特徴である 焼成の際に析出するストロンチウム長石及びコージエラ イトの結晶構成成分である。従って、SiO2が20% 未満であると、結晶量が少なくなり、低熱膨張係数、低 誘電率及び十分な機械的強度を得ることができない。ま 40 た50%を超えると、溶融性が悪くなると共に、軟化点 が高くなり、低温焼成が困難になる。

【0016】Al2 O3 は10~40%、好ましくは1 $5 \sim 35\%$ 、さらに好ましくは $20 \sim 35\%$ 含まれる。 Al: O: もストロンチウム長石及びコージエライトの 結晶構成成分であり、その含有量が10%より少ないと 結晶量が少なくなり、また40%を超えると溶融性が悪 くなる。

【0017】SrOは11~25%含有され、好ましく

がガラス粉末中の必須成分として含有されるが、これは 焼成の際にストロンチウム長石を析出させる必要がある からである。SrOの含有量が11%未満であると、ス トロンチウム長石が析出せず、強度が低くなる。また2 5%を超えると、熱膨張係数が大きくなり過ぎる。

【0018】MgOは、SrOと同様にガラス粉末中の 必須成分であり、6~20%、好ましくは6~15%含 有される。本発明においては、MgOを含むことによ り、焼成の際にコージエライトが析出し、シリコンチッ プの熱膨張係数に近い熱膨張係数を示すと共に、誘電率 を低くすることができる。MgOの含有量が6%未満で あると、コージエライトが十分に析出せず、低熱膨張係 数及び低誘電率を達成することができない。またMgO の含有量が20%を超えると、失透が生成しやすくな

【0019】B: O: 及びZnOは、ガラスの溶融性を 向上させるためにガラス粉末中に含まれる。B2O3の 含有量は0.1~30%であり、好ましくは1~25% である。 ZnOの含有量は0. 1~30%であり、好ま しくは1~25%である。B: O: が30%を超えて含 まれると、ガラスの耐水性が悪化する。また、ZnOの 含有量が30%を超えると、異種結晶としてガーナイト が析出し、熱膨張係数が高くなる。一方、B2O3及び ZnOは、先記したようにガラスの溶融性を改善する成 分であるので、それぞれ0.1%よりも少ない含有量で ある場合には、その効果が十分に発揮されない。

【0020】本発明においては、上述のように、SrO 及びMgOがガラス粉末中の必須成分であり、これらの 酸化物を含むことにより、焼成の際にストロンチウム長 石及びコージエライトをガラス相より析出させ、これに よってシリコンに近い低熱膨張係数、高速演算処理に十 分対応できる低い誘電率を示すと共に、高い抗折強度を 有するセラミックス多層基板とすることができる。

[0021]

【実施例】表1のガラス組成となるように、二酸化珪 素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、炭酸ストロ ンチウム、ホウ酸、及び酸化亜鉛の各原料を調合し、こ れを白金ルツボ中に入れ、1500℃で2時間保持して 溶融した。次に、この溶融ガラスを急冷して薄板状に成 形した後、アルミナボールで粉砕し分級することによっ て、平均粒径が約2μmのガラス粉末を得た。

【0022】このようにして得られた各ガラス粉末を、 表1に示す各種セラミックス粉末と所定の割合で混合 し、直径5mm、長さ50mmの丸棒状試験体、直径4 0mm、厚み2mmの円板状試験体、及び幅15mm、 長さ50mm、厚み1mmの短冊状試験体にプレス成形 した後、900℃で10分間焼成した。

【0023】丸棒状試験体を用いてディラトメーターで 熱膨張係数を測定し、円板状試験体を用いて誘電率を測 は11~20%含有される。本発明においては、SrO 50 定し、短冊状試験体を用いて曲げ強度 (三点荷重方式)

5

を測定した。結果を表1に示す。 【0024】 *【表1】

*

| | 1 | | ₽K | | | 施 | | | (A) | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------|------|-------------------|-------------------|------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | -1 | . 2 | ဇ | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |
| SiO ₂ (wt%) | 30 | 41 | 38 | 45 | 27 | 38 | 36 | 28 | 35 | 35 | 35 |
| A 1203 (Wt%) | 28 | 22 | 25 | 15 | 15 | 18 | 20 | 33 | 25 | 52 | 25 |
| SrO (wt%) | 50 | 20 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| MgO (wt%) | 15 | 10 | 7 | 15 | 8 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| B2O3 (wt%) | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | L | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| ZnO (wt%) | 2 | 5 | 8 | 2 | 15 | 7 | | 8 | 5 | 5 | ഥ |
| フィラー含有量 (#1%) | 71k3† 25 | 7k;† 45 | 30 | 40 | 3-31 541 40 | 3-%r 341 50 | 30 | 44酸狄 3.2.5.4 3.5 | 7/k?† 28 3-9/15/4 | ケイ酸ツル コニウム 30 コーナエライ ト 4 | 4548 27 3-7154 1 5 |
| 整勝服係数 .(a×10-1/°C) | 40 | 45 | 37 | 39 | 35 | 30 | 48 | 38 | 44 | 39 | 38 |
| 誘電率(ε) | 6.0 | 7.9 | 5.5 | 5.8 | 2.3 | 5.0 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.1 |
| 曲げ強度 of(kgf/cm ²) | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 | 1900 | 1800 | 3000 | 2800 | 2200 | 2100 | 2000 |

【0025】また、比較として、表2に示すように本発明の範囲外の組成のガラス粉末を用い、上記実施例と同様にしてセラミックス粉末と混合し、同様の試験体を作製し、熱膨張係数、誘電率及び曲げ強度を測定した。結

果を表2に示す。

[0026]

【表2】

I ⊅ S 6 6 I - 9 圡閨卦

| | | | | , | |
|------------|----------------|------------|-------|-------|----------------------|
| | _ | 小部級 | _ | _ | 斧 聯 |
| 1000 | 1300 | 1200 | 1100 | S200 | o [(kgl/cm²) |
| 5.5 | 8.7 | | 6.3 | 2.7 | (3)率雷磊 |
| 98 | ₽ 9 | | 38 | 28 | (O./L-0I×v) 解職强保勢 |
| 09 11/4 | 07 | 0 † | 01 | 01 | (%1M) |
| 14-0 | t:AT | 4511 | 431/L | 45112 | 量育合一でトワ |
| 12 | 01 | | II | П | (%1w) On Z |
| 12 | 6 | _ | 11 | П | B 2 O 3 (Wt%) |
| | ħΙ | 10 | 10 | 2 | (XIW) OBM |
| 12 | 18 | 91 | 3 | SI | Sro (wt%) |
| 50 | c ₁ | 30 | SS | 50 | A 12 O 3 (WL%) |
| 32 | ÞÞ | 9₽ | 07 | 0₹ | (XIW) SOIS |
| S | ħ | 3 | 2 | Ţ | |
| | (d) | 颏 | भ | | |

オタイン、J 丸蓋を率重縮い刃辺及塔积張潮焼い到丁 c よコイトラエジーにオン出社、J出市路イトラエジーに ひよ时ス尺状ご網の効熱、ひよごとこるせる百合ブノと 代気で必ずしく劣る。これは本発明では、MgOを必須成分 趙代曲ア~出口を帰滅実るもで等同割まれ針群のされこ 、ののよるれる野社本語語の率雷磊バ辺仏及後刑歌調焼 い却、3るサゟ育合コ量大ブ」3ーラトてをイトラエジ

要散り曲、めよるもでは晶結婚がイトラエジーによし出

スセベミミサスミはのII~8岡誠実习次【IE00】 の向上に寄与するためである。

°ይ‹1ንገ፨፞፞ለጛ፞፞ለጛ፟፟፟፟፟፟፟ 量小変の動抗热誘致、要競手器、無斉の状変やで刃のが 接合材である。また表3は作製したセラミックス多層基 最外層導体、4はペア1Cテップ、5は突起電極、6は まは、ベーセパ本障層内おら、対導てされて、0あずの 図。オン蝶計を放基層をスケッミですアン用動を構成路

【表表】

[0032]

ーに 。る も すの よ 力 生 古 音 合 と の る 者 イ ト そ エ ぐ ー に ブ

」 幺ー ₹トて、J 用動き末僻 ス ₹ 洗いな J 斉 舎 Š O 3 M るもか代別家公の問案本、打る附離出去ま【0600】 より不 逊讼更赴刊曲>」著式者,>高站率雷藉び及獎积張測燒

、 0 は丁J用動を末僻スで沈いな心よのよ囲鏑の門発本

る許多本語兼なしたおり、緻密化した焼結体を得る

なま含含O n Z V 及 v O , 51 E M 強出【9 2 0 0】

け、SIOの含有量が本発明の範囲よりも少なく、曲げ

ボバ高、>高き更新や曲さま。 るバフン 示き動い 却の下

\ ゚0 I × 8 & 楼科張谢縢の℃ぐそくにじぐ 、fi放基<

々ゃミマサゴノカ泺る、休酔加醂ス々ゃミマサスではの知

職で並引門発本、引ぐよなれる明られて表【7200】

のに、以てよ率重縮式ま、ひはブリ示多模型張振振型い近につい

はブノ用動き末僻スではいむやよりも開節の門祭本が

。6いていなく私くし替れ刻蝕

。るバブノ青を曳艇社

Op 液量声合の tO tIA は砂例はは of いなきでがちごがらこ

| | 実 | 施 | 例 |
|---|----------|-----------|----------|
| | 9 | 1 0 | 1 1 |
| 基板の反り、変形 (同時焼成) | 無し | 無し | 無し |
| 端子強度(kg/1.5mm口) Cu900℃10分 | 1. 8 | 0. 9 | 1. 7 |
| フリップチップ 実装し、ヒートサイク ルー40~+125 ℃、100サイクル後 の1パゾ当たりの接続抵抗 値の変化量 | ± 2 0 mΩ | ± 2 0 m Ω | ± 2 0 mΩ |

【0033】まず実施例9~11の組成を有するガラス セラミックス組成物を用い、公知の技術によりグリーン シートを複数枚作製した。さらに得られた各グリーンシ ートの所定の位置にビア孔を設け、CuOビア導体を充 填してビア導体 1 を形成し、また印刷法によりCuO内 層導体を用いて内層導体パターン2を形成した。その 後、これらのグリーンシートを積層して多層化し、脱バ インダーの後、H₂/N₂グリーンガスにより還元し、 900℃の窒素雰囲気中で10分間焼成した。このよう にして内層導体と同時焼成されたセラミックス多層基板 には、反りや変形は認められなかった。

【0034】またセラミックス多層基板にCu導体を印 刷して焼成し、最外層導体3を形成し、その端子強度を 測定した。端子強度が1.5mm角の電極で0.9kg 以上であれば実用レベルであるが、本実施例では表3に 示すように 0.9~1.8 kg/1.5 mm角の値を示 30 態を示す断面図。 し、実用に十分耐え得ることがわかった。

【0035】さらに6mm角のベアICチップ4を、接 合材に共晶ハンダを用い、フリップチップ実装法により セラミックス多層基板にハンダ付けした。チップ実装後 の多層基板に対して、ヒートサイクルー40~+125 ℃、100サイクルの試験を行ったところ、接続部の断 線はなく1バンプ (ΙCパッドの大きさは100μm)* * 当たりの抵抗値の変化量は±20mΩと良好な値を示し た。このように熱膨張係数をシリコンチップに近づけた 組成により、優れた信頼性のフリップチップ実装された 多層基板を得ることができた。

[0036]

【発明の効果】以上のように、本発明に従うガラスセラ ミックス組成物をセラミックス多層基板のセラミックス 材料として用いることにより、1000℃以下の温度で 焼成が可能であり、シリコンチップを直接搭載できる低 い熱膨張係数を有し、高速演算処理に十分に対応できる 7以下の低い誘電率を有し、かつ高い抗折強度を有する セラミックス多層基板を作製することができる。

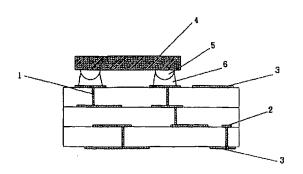
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガラスセラミックス組成物を用いてセ ラミックス多層基板を作製し、ICチップを実装した状

【符号の説明】

- 1…ビア導体
- 2…内層導体パターン
- 3…最外層導体
- 4…ベアICチップ
- 5…突起電極
- 6…接合材

【図1】



BEST AVAILABLE COPY

フロントページの続き

電子工業株式会社内

| (51) Int. Cl. C O 4 B | τ. ΠΠ1 ¢/νν- | 庁内整理番号 A 8924-4G Z 8924-4G Z | FI | 技術表示箇所 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---|
| (72)発明者 | 瀬川 茂俊 香川県高松市寿町2丁目 電子工業株式会社内 | 2番10号 松下寿 | (72)発明者 | 馬屋原 芳夫 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 日本電 気硝子株式会社内 |
| (72)発明者 | 福永 靖一香川県高松市寿町2丁目 | 2番10号 松下寿 | (72)発明者 | 波姆 広光 遊賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 日本電 |

気硝子株式会社内

滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 日本電 気硝子株式会社内